

適用規格						
定 格	使用温度範囲	△ ₁ -40℃ ～ 105℃	保存温度範囲	-10℃ ～ 50℃（梱包材を含む）		
	電 圧	AC/DC 50V	使用・保存湿度範囲	相対湿度90%以下（結露しないこと）		
	電 流	0.5A（全芯数通電する場合は×70%）	適合ケーブル	t=0.3±0.05mm、接触部：金めっき		
性 能						
	項 目	試 験 方 法	規 格	QT	AT	
構造	外観、構造及び仕上げ	目視、寸法測定器にて測定する。	図面と合致していること。	○	○	
	表示	目視にて確認する。		○	○	
電氣的性能	接触抵抗	1mA（DC又は1000Hz）で測定する。	50mΩ以下 ※ FPC、FFC 導体抵抗を含む。（L=8mm）	○	○	
	絶縁抵抗	DC 100Vで測定する。	500MΩ以上	○	○	
	耐電圧	AC 150Vの電圧を1分間印加する。	せん絡・絶縁破壊がないこと。	○	○	
機械的性能	繰り返し動作	20回の抜き差しを行う。	① 接触抵抗： 50mΩ以下 ② 破損、ひび、部品のゆるみがないこと。	○	—	
	耐振性	周波数 10～55Hz、片振幅 0.75mm、 3軸方向各 10サイクル試験する。	① 1μs以上の電氣的瞬断がないこと。 ② 接触抵抗： 50mΩ以下	○	—	
	衝撃	加速度 981m/s ² 、持続時間 6ms、 正弦半波 3軸両方向各 3回試験する。	③ 破損、ひび、部品のゆるみがないこと。	○	—	
	FPC保持力	適合FPCで測定する。（コネクタ、FPC共に 初期。FPC端末厚t=0.3mm）	挿入方向 0.4×n N以上（n：芯数）	○	—	
環境性能	温度サイクル	温度 -40→+15→+35→+105→+15→+35℃ 時間 30→ 2～3 → 30→ 2～3 分 を 5 サイクル試験する。	① 接触抵抗： 50mΩ以下 ② 絶縁抵抗： 50MΩ以上 ③ 破損、ひび、部品のゆるみがないこと。	○	—	
	定常状態の耐湿性	温度 40±2℃、湿度 90～95%中に 96時間放置する。		○	—	
	温湿度サイクルの耐湿性	温度 -10～+65℃、湿度 90～96%中に 10 サイクル（240時間）放置する。	① 接触抵抗： 50mΩ以下 ② 絶縁抵抗： 1MΩ以上（高湿時） ③ 絶縁抵抗： 50MΩ以上（乾燥時） ④ 破損、ひび、部品のゆるみがないこと。	○	—	
	耐熱性	温度 105±2℃中 96時間放置する。	① 接触抵抗： 50mΩ以下	○	—	
	耐寒性	温度 -40±3℃中 96時間放置する。	② 破損、ひび、部品のゆるみがないこと。	○	—	
	塩水噴霧	温度 35±2℃、濃度 5%の塩水噴霧中に 96時間放置する。	① 接触抵抗： 50mΩ以下 ② はなはだしい腐食がないこと。	○	—	
	二酸化硫黄 [JIS C 60068-2-42]	温度 40±2℃、相対湿度 80±5% 濃度 25±5ppmに 96時間放置する。		○	—	
	硫化水素 [JIS C 60068-2-43]	温度 40±2℃、相対湿度 80±5% 濃度 10～15ppmに 96時間放置する。		○	—	
	はんだ耐熱性	1) リフローの場合 MAX 250℃ (2回迄可) 230℃以上 60秒以内 ﾌﾟﾘｰﾄﾞ 150～200℃ 90～120秒 2) 手はんだの場合 350±10℃ 5±1秒間	外観の変形及び端子などに著しい ガタがないこと。	○	—	
	はんだ付け性	はんだ温度 235±5℃、浸せき時間 2±0.5 秒間のはんだ付けを行う。	はんだ浸せき面の 95%以上が 新しいはんだでぬれていること。	○	—	
	△の数	訂正記事	設計	検図	年月日	
△ ₁	4	DIS-F-00000493	RT. IKEDA	HS. SAKAMOTO	15.10.26	
備考 △ ₁	試験規格の記載のない試験方法はIEC 60512（対応規格JIS C 5402）を適用している。			承認	MO. ISHIDA	12.08.20
				検 図	HS. SAKAMOTO	12.08.20
				設 計	RT. IKEDA	12.08.20
				製 図	SS. NABAE	12.08.20
注 QT：確認試験 AT：製品検査 ○：適用項目			図番	SLC4-153887-24		
HRS	製品規格表		製品名	FH28-*S-0.5SH(10)		
	ヒロセ電機株式会社		製品コード	CL586	△ ₁ 1/1	